# IFMIF/EVEDA 加速器制御系と入射器とのインターフェース試験 INTERFACE TEST BETWEEN IFMIF/EVEDA ACCELERATOR CONTROL SYSTEM AND INJECTOR

高橋博樹<sup>#, A)</sup>, 小島敏行<sup>A)</sup>, 成田隆宏<sup>A)</sup>, 前原直<sup>A)</sup>, 榊泰直<sup>B)</sup>, 鈴木寛光<sup>A)</sup> Hiroki Takahashia<sup>#,A)</sup>, Toshiyuki Kojima<sup>A)</sup>, Takahiro Narita<sup>A)</sup>, Sunao Maebara<sup>A)</sup>, Hironao Sakaki<sup>B)</sup>, Hiromitsu Suzuki<sup>A)</sup> <sup>A)</sup> Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Rokkasho, Aomori, JAPAN <sup>B)</sup> JAEA Kizu, Kyoto, JAPAN

#### Abstract

The Personnel Protection System (PPS), Machine Protection system (MPS) and Timing System (TS) of control system for Linear IFMIF Prototype Accelerator are critical systems for not only operation but also safety of accelerator. Then, the control system and accelerator subsystem (Injector, RFQ and etc.) communicate by hardwired signals. And, the adjustments and the definitions of interface and sequence function are important. In addition, under the control system are linked actually, the interface test for them has to be performed in EU before its shipment to Rokkasho, because it has a high risk to take long time to improve them after some problems about interface are found at Rokkasho.

Then, to achieve the reliable functions for PPS, MPS and TS, we began developing the test benches of these systems using PLC MPS units, TS modules and etc. which are adopted at actual equipments from the start of the control system development. Next, we shipped these developed test benchies to EU (CEA, Saclay) and we connected them with Injector. And, we performed the interface tests during Injector test at Saclay.

In this paper, the results of interface test at Saclay between Injector and PPS, MPS and TS are presented.

#### 1. はじめに

国際核融合材料照射施設(IFMIF)に関する工学 実証及び工学設計活動(EVEDA)におけるプロト タイプ加速器(Linear IFMIF Prototype Accelerator: LIPAc)は、9MeV/125mAの大強度CWの重陽子 ビームを生成する。LIPAcの制御システムは、中央 制御システム(CCS)、ローカルエリアネットワー ク(LAN)、人員保護システム(PPS)、機器保護 システム(MPS)、タイミングシステム(TS)、 ローカル制御システム(LCS)の6サブシステムに よって構成される。そして欧州がLCSを、日本がそ の他5サブシステムを担当し、日欧共同で制御シス テムの開発を進めている。[1]

日本担当の制御系のうち PPS、MPS 及び TS は安 全上及び機器動作上重要なシステムであることから、 制御系開発当初より EU の加速器サブシステム担当 者と打合せ等を行い、取り合いの信号種別、信号授 受後の動作などの調整を進めてきた。同時に、これ らシステムのテストベンチの設計、製作を行い、そ のハード的仕様、ロジックなどの試験、確認を進め てきた[2][3]。本件では、EU (仏 CEA、Saclay 研究 所)にて行われた入射器の試験の際に、これらのテ ストベンチを実際に接続して行ったインターフェー ス試験の結果について詳細に報告する。

#### 2. Machine Protection System (MPS) 試験

MPS は、加速器サブシステム間の協調保護を図り、 予期せぬビームロスや機器不良の発生時に瞬時に ビームを停止する。同時に、効率的なコミッショニ ング試験を行うために、異常原因が解消された後は すみやかに運転再開する機能を有することが求めら れる。これらを考慮して JAEA と EU とで調整を進 め、MPS と入射器との取り合い信号の種類、及び、 入射器ビーム停止機構、MPS ビーム停止要求及び ビーム停止目標時間について 2012 年 3 月頃に双方 合意に至った。その結果、入射器のビーム停止機構 は "Beam Reset to Zero (BRTZ)"、 "Slow Beam inhibition (SBI)"、"Fast Beam inhibition (FBI)"の3種 類に分類した。

まず BRTZ は、ビームコミッショニング初期の Low Duty 運転時において、サブシステムからの RF 放電検出時などに一時的にビーム遮断(~50µ秒程 度で遮断)し、放電等の事象が無くなれば、次の ビームサイクルからビーム復帰する。次に SBI は、 イオン源のマグネトロンを遮断することでビームを 停止するためにビーム停止目標時間が 100msec と遅 いが、冷却水異常や RFQ 温度異常などの Interlock 事象で確実にビームを停止させる際に使用される。 なお、この SBI は PPS 発報時にも使用される。最後 に FBI は、機器保護のために、より早くビーム停止 が必要な異常事象発生時に使用される。ビーム停止 目標時間が 20µsec であり、ビームロスモニタ高、 RF 異常などの Interlock 事象が発生した際にビーム

<sup>&</sup>lt;sup>#</sup> takahashi.hiroki@jaea.go.jp

Beam inhibit function for Injector	Details	Interface signal (MPS output signal)	Target time of beam inhibit
BRTZ function "Beam Reset to Zero"	<ul> <li>* High-speed and short time beam inhibit (after short time beam inhibit, quickly restart the beam operation quickly)</li> <li>* Beam Gate signal is inhibited only during MPS unit output a beam inhibit signal to FPC</li> </ul>	Control a Beam Gate signal by the gate pulse control unit (FPC) developed by JAEA	50[µsec]
SBI function "Slow Beam Inhibition"	<ul> <li>* High-speed and sureness beam inhibit</li> <li>* After Beam inhibit signal is input to PLC of Injector, RF high force voltage is cut off by the interlock function of Magnetron Power Supply</li> </ul>	Non-voltage contact	100[msec]
FBI function "Fast Beam Inhibition"	<ul> <li>* Higher-speed beam inhibit</li> <li>* After Beam inhibit signals is input to Fast Magnetron Shutdown System of Injector, RF high force voltage is cut off instantaneously by Crowbar Circuit run</li> </ul>	5V • 50Ω ( Non-voltage contact is converted by Signal conversion unit )	20[µsec]

#### Table 1: Beam Inhibit Functions and Specifications

を停止させる。それぞれの停止機構の概要、要求時間などを Table 1 に示す。

MPS のインターフェース試験においては、まずそ れぞれの停止機構における入出力信号仕様の確認試 験を行った。その結果、特に出力はそれぞれのビー ム停止機構により異なるが、JAEA、EU で合意した 通りの信号仕様であり、問題無く情報の授受が行え ることが確認された。

次に、それぞれのビーム停止機構におけるビーム 停止時間の測定を実施した。ただし EU では入射器 との MPS との接続の制限から "MPS 動作時のビー

ム停止時間"(MPS にインターロック信号が入力 されたから入射器のビームが止まるまでの時間)を 測定することができなかった。そのため本報告では、

"MPS 動作時のビーム停止時間"は"MPS の動作時間"(MPS にインターロック信号が入力されてから入射器にビーム停止指示信号を送信するまで)と "入射器のビーム停止時間"(入射器に MPS から



Figure 1: Response time of MPS unit

ビーム停止指示信号が入力されてからビームが停止 するまで)が足し合わさったものであることから、

"MPS の動作時間"は JAEA のテストベンチにおいて、"入射器のビーム停止時間"は EU でのイン ターフェース試験において測定し、2 つの測定値を 足し合わせたものを各ビーム停止機構のビーム停止 応答時間とする。

まず、"MPS の動作時間"をテストベンチにおい て測定した結果を Figure 1 に示す。図より Alert Signal が MPS に入力されてから Beam Inhibit Signal が MPS ユニットから出力されるまでの応答時間は 約 2µsec であることが分かる。

次に、各停止機構のビーム停止時間を測定したも のを Figure 2, Figure 3 and Figure 4 にそれぞれ示す。 図より、ビーム停止応答時間は BRTZ 機構:40µsec、 FBI 機構:10µsec、SBI 機構:290msec であることが



Figure 2: Beam inhibit response time of BRT0 function

分かる。よって"MPS 動作時のビーム停止時間"は、 BRTZ 機構:40µsec+2µsec=42µsec(<50µsec) FBI 機構:10µsec+2µsec=12µsec(<20µsec)

SBI機構:290msec+2µsec≒290msec(>100msec) となり、BRTZ 機構及び FBI 機構において Table 1 の目標応答時間以内でのビーム停止実現のめどがえ られた。一方で、SBI 機構においては目標を上回る 応答時間であった。これは入射器の PLC ラダーの 1 scan time の設定値が大きいことによるものと考えお り、日本での入射器インストール時に、この設定値 を調整することで SBI の応答時間の目標時間以内の 実現を目指す予定である。



Figure 3: Beam inhibit response time of SBI



Figure 4: Beam inhibit response time of FBI

## 3. Personnel Protection System (PPS) 試験

PPS は、加速器室への人員の入退出を監視して放 射線や高電圧電流などの危険因子から人員を保護す る機能をもち、且つ、許認可に係る重要なシステム であるため、特にサブシステムとの確実なインター フェースが求められる。

PPS との接続試験では、取り合い信号の論理、電気的仕様が PPS と入射器の双方で整合していることを確認した。PPS が入射器と取り合う信号を以下に示す。

 ・機器状態信号(入射器 → PPS) ファラデーカップ ゲートバルブ イオン化用 RF 引出し電圧 Chopper ON/OFF
 ・操作許可/禁止信号(PPS → 入射器) ファラデーカップ引抜き ゲートバルブ開 イオン化用 RF ON 引出し電圧 印加

次に、信号授受後の動作確認試験として、PPS が 発信する操作許可/禁止に対し、入射器の該当操作が 操作可/不可となることを確認するとともに、操作 許可信号の取り消し(操作禁止)により該当機器の 状態がリセットされる(例えば、ファラデーカップ 引抜き操作の許可信号が取り消された場合は、引抜 かれたファラデーカップが速やかに挿入される)こ とを EU の入射器担当者と共同で確認した。EU に おける試験成績書の一部を Figure 5 に示す。

本試験の結果より、2013 年秋から日本の六ヶ所村 で行われる入射器のコミッショニング試験開始にむ け、許認可取得のめどがえられた。



Figure 5: Example of certificate for PPS test (Gas valve of Injector)

## 4. Timing System (TS) 試験

TS は加速器サブシステムに対し、同期したク ロック信号や、トリガー信号、ゲート信号を生成し、 一括管理により発信する。各サブシステムは、この タイミングに同期して動作することにより、加速器 全体として協調した運転が可能となる。よって、TS との接続試験では、TS からのトリガー信号/ゲー ト信号に同期して入射器が動作し、良好なビームが 放出されることの確認が重要である。

そこで、まず TS テストモジュールを制作し、そ の動作が EU の要求通りであることを JAEA にて確

認した。次に、入射器試験開始前の 2011 年 2 月に TS 機器一式を CEA・Saclay へ輸出し、Saclay に入 射器試験用 TS を構築し、入射器制御担当者と TS の 信号仕様の確認を行った。さらに、TS のパラメー タ設定方法などを説明し、Saclay の制御担当者が TS 操作が可能な環境を提供した。このようにして、 Saclay の入射器試験の最初から JAEA TS の使用を可 能とした。Figure 6 は、試験期間中において、入射 器の制御系ラックにインストールされた TS である。 入射器試験は Saclay の入射器制御担当者が作成した OPI (Figure 7 参照) からの監視操作により行われた が、同様に試験内容に必要な様々なタイミングパラ メータの設定もこの OPI から行われた。そして Saclay での入射器試験において、JAEA が提供した TS にトラブルが発生することは無く、試験の全期 間(試験期間: 2011年5月~2012年11月)におい て問題無く入射器試験に要求されるタイミング信号 の供給を実現した。この結果より、入射器実機の運 転に十分対応できることが証明された。

### 4. まとめ

EU(仏 CEA・Saclay 研究所)において入射器と PPS、MPS、TS のインターフェース試験を実施し、 何れのシステムにおいても入出力信号の仕様(信号 レベル、論理)が調整通りであり、情報の授受が問 題無くできることを確認した。PPS においては動作 確認試験を実施し許認可に対応できるロジックであ ることを確認した。MPS においては、入射器ビーム 停止応答時間の測定結果とあわせて高速なビーム停 止実現のめどを得た。TS においては、Saclay での入 射器試験全期間においてタイミング信号を供給し続 け実際の運転に十分対応できることを明らかにした。

これにより制御系として 2013 年秋より日本で開始される入射器コミッショニングを滞りなく実施する体制が確認できた。

参考文献

- H.Takahashi, et al., "OVERVIEW OF THE CONTROL SYSTEM FOR THE IFMIF/EVEDA ACCELERATOR" Proceedings of Particle Accelerator Society Meeting 2009
- [2] T.Kojima, et al., "Linkage test of Control System and Injector for the IFMIF/EVEDA Accelerator Prototype", Proceedings of Particle Accelerator Society Meeting 2010
- [3] T.Narita, et al., "Development Status of MPS for the IFMIF/EVEDA Accelerator (2)", Proceedings of Particle Accelerator Society Meeting 2012







Figure 7: OPI for Injector operation (in charge of CEA) (it is possible to operation and monitor Injector and TS from this OPI)